

Mesures CEM avancées : difficultés de mesure

Objectifs :

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de résoudre les difficultés de mesures en CEM tant dans le domaine fréquentiel que temporel.

Le but de cette formation est de :

- Accéder à une connaissance approfondie des principes de mesure CEM
- Connaître et maîtriser les capteurs, transducteurs et antennes
- Pouvoir exploiter au maximum les appareils de mesure
- Connaître et maîtriser les difficultés de mesures temporelles et fréquentielles
- Pouvoir accumuler de l'expérience pour ensuite concevoir et mettre au point des chaînes de mesure CEM, les contrôler, les vérifier et estimer les incertitudes de mesures

À SAVOIR

Public

- Ingénieurs et techniciens de laboratoire impliqués dans les mesures de CEM
- Ingénieurs et techniciens de laboratoire impliqués dans la mise au point CEM
- Concepteurs et intégrateurs de systèmes
- Planificateurs de campagnes d'essais CEM
- Gestionnaires de parcs d'appareils de mesures CEM

Postulats

- Avoir déjà réalisé des campagnes d'essais CEM et avoir un niveau de connaissance correspondant aux stages de mesures CEM civiles et/ou mesures CEM aéronautiques et militaires.

Méthodes pédagogiques

- Vérification des Postulats
- Action de formation :
 - Support de cours
 - Exercices pratiques
 - Démonstrations pratiques si possible
- Évaluation des acquis :
 - QCM en fin de session

Modalités pédagogiques

- Formation d'adaptation et de développement des compétences dispensée en présentiel
- Programme adaptable en durée et contenu en intra entreprise
- Attestation de fin de formation

Intervenant

- Formateur et consultant terrain de plus de 10 ans d'expérience

Informations pratiques

- Durée : 3 jours soit 21 h
- Paris, du 09 au 11 décembre 2025

Tarif

1 810 € HT

PROGRAMME

1 – INTRODUCTION - RAPPELS

- Unités et acronymes
- L'échelle des décibels
- Rappel sur les chaînes de mesure en CEM
- Essais normalisés de validation et essais d'investigation
- Mesures pilotées par logiciel et mesures manuelles
- Généralités sur les transducteurs utilisés en CEM

2 – TRANSDUCTEURS ANTENNES

- Applet Java Falstad : Electromagnétisme, antennes et propagation
- Rappels sur les types d'antennes
- Antennes actives et passives
- Paramètres des antennes
- Effet de la distance bande E / H
- Effet de la polarisation
- Champ couplé / Plan de phase
- Paramètres des antennes
- Gain, directivité et aire équivalente
- Facteur d'antenne
- Antennes du type ligne de transmission
- Antennes du type cavité résonante
- Antennes cadre ou de Van Vein
- Champmètre large bande E / H
- Capteur E ou H / préampli associé
- Sondes de champ proche
- Problèmes de mesure du champ E

3 – AUTRES TRANSDUCTEURS UTILISÉS EN CEM

- Principe des sondes de tension passives et précautions
- Principe des sondes de tension actives et précautions
- Principe des sondes de tension différentielles et précautions
- Pourquoi mesurer plutôt des courants que des tensions
- Principe des sondes de courant passives et précautions
- Principe des sondes de courant actives et précautions
- Principe des sondes de courant de Rogowski
- Principe des pinces d'injection et précautions
- Utilisation de RSIL comme dispositifs d'injection
- Principe des cages de Faraday à brassage de mode
- Problèmes de mesure avec pince de courant

4 – DIFFICULTÉS EN MESURES TEMPORELLES

- Principes à respecter
- Bande passante et forme d'onde
- Mesure d'un temps de transition
- Bande passante d'échantillonnage
- Théorème de l'échantillonnage
- Mesure d'impulsion très courte
- Rapport signal sur bruit après échantillonnage
- Taux de distorsion : La THD et le FD
- Mesures de tension en flottant
- Chaîne de mesure à fibre optique
- Valeur redressée moyenne / efficace vraie
- Problèmes des mesures électriques
- Erreurs fréquentes d'analyse temporelle

5 – DIFFICULTÉS EN MESURES FRÉQUENTIELLES

- Principes à respecter
- Distinguo analyseurs de spectre analogiques et FFT

- Relations entre les paramètres de la FFT
- Principe des analyseurs de spectre FFT
- Fenêtrage temporel (« time windowing »)
- Choix des fenêtrages pour les analyses FFT
- Analyseur de spectre FFT en temps réel
- Analyse de spectre analogique de signaux sinusoïdaux 1 MHz
- Analyse de spectre analogique de signaux impulsifs
- Analyse FFT basse fréquence par carte son de PC SpectrumLab
- Utilisation des analyseurs de spectre vectoriels
- Utilisation de la fonctionnalité « SPAN 0 »
- « Span 0 » pour contrôle de modulation
- Utilisation des fonctionnalités « Trigger »
- Identification du rayonnement four micro-ondes par « Trigger »
- Générateur poursuite et analyseur de réseau scalaire
- Ajustage d'un générateur de poursuite
- Bande étroite / bande large
- Réponses des détecteurs CISPR : « Peak », « QP », « RMS », « AVG »
- Spectre et densité spectrale
- Cohérence d'un bruit
- RBW (IF BW) normalisées
- Bruit gaussien
- Mesure de bruit bande large selon le détecteur
- Simulations d'analyse spectrale par LTSpice
- Facteur de bruit des analyseurs de spectre
- Bruit de deux étages en cascade
- Bruit selon le mode de détection
- Bruit de phase
- Passage d'une perturbation BE en LB
- Impulsions rectangulaires répétitives
- Impulsions RF répétitives
- Filtrage par VBW d'impulsions « smoothing »
- Filtrage post-détection de signaux impulsifs
- Durée d'un balayage selon le « dwell »
- Les 3 modes en conduction
- Signal résultant de la somme de 2 signaux
- Erreur de niveau par un signal faible (bruit)
- Erreurs fréquentes au récepteur de mesures
- Erreurs fréquentes à l'analyseur de spectre
- Erreurs fréquentes d'analyse fréquentielle

6 – ESSAIS D'IMMUNITÉ

- Essais d'immunité en aéronautique selon DO-160
- Impulsion sinus / cosinus amortie
- Tests aéronautiques courant foudre
- Composantes foudre A, B et C
- DO-160 – 6 Formes d'ondes foudre
- Multiple burst / multiple strokes
- Transitoires induits selon DO-160
- Immunité « BF » de l'alimentation
- Susceptibilité aux signaux induits
- Détecteur à diode : Effet de la Modulation d'Amplitude
- Problèmes des amplis large bande
- Simulation par LTSpice de tests BCI
- Immunité à la pince (BCI)
- Chambre réverbérante / brasseur
- Cellule TEM (de Crawford)
- Problèmes des tests d'immunité avec RCD
- Comparaison de l'immunité 61000-4 3 / 61000-4 2
- Problèmes des tests d'immunité

7 – CONCLUSIONS

- Récapitulatif des sites Web intéressants
- Récapitulatif des logiciels utiles
- Bibliographie